### (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-6083

(43)公開日 平成8年(1996)1月12日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

FΙ

技術表示箇所

G02F 1/37 H01S 3/109

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平6-139012

(71)出願人 000005016

(22)出願日

平成6年(1994)6月21日

バイオニア株式会社 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

(72)発明者 久保田 広文

埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号パイ

オニア株式会社総合研究所内

(72)発明者 竹間 清文

埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号パイ

オニア株式会社総合研究所内

(74)代理人 弁理士 藤村 元彦

## (54) 【発明の名称】 波長変換素子

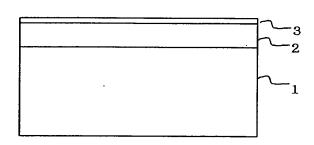
### (57)【要約】

動作が得られる高変換効率の波長変換素子を提供する。 【構成】 波長変換素子は、基板と、少なくともリチウム(Li)、カリウム(K)、タンタル(Ta)及びニオブ(Nb)の有機化合物を昇華させた有機金属化合物ガスの各々を有機金属気相エピタキシ装置の成長室に配置された基板上へ導入し、有機金属化合物ガスの反応により、基板の表面に堆積されたK3Li2-xNb5+x-yTayO15+2x(-0.4 $\leq$ x $\leq$ 0.20,0 $\leq$ y $\leq$ 0.33)のエピタキシャルクラッド層と、エピタキシャルクラッド層上に堆積されたK3Li2-x'Nb5+x'-y'TayO15+2x'(-0.4 $\leq$ x' $\leq$ 0.20,0 $\leq$ y' $\leq$ 0.33)からなり

エピタキシャルクラッド層よりも等価屈折率の大きいエ

ピタキシャル導波路層と、からなる。

【目的】 光損傷しきい値が高く、高出力まで安定した



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板と、少なくともリチウム(Li)、カリウム(K)、タンタル(Ta)及びニオブ(Nb)の有機化合物を昇華させた有機金属化合物ガスの各々を有機金属気相エピタキシ装置の成長室に配置された前記基板上へ導入し、前記有機金属化合物ガスの反応により、前記基板の表面に堆積された $K_3$  Li $_2$ - $_x$  Nb $_5$ + $_x$ - $_y$  Ta $_y$ O1 $_5$ + $_2$ x ( $_$ -0.4 $_\le$ x  $_3$ 0.20, 0 $_\le$ y  $_3$ 0.33) のエピタキシャルクラッド層と、前記エピタキシャルクラッド層上に堆積された $_3$  Li $_2$ - $_x$  Nb $_5$ + $_x$ - $_y$  Ta $_y$ O1 $_5$ + $_2$ x ( $_$ -0.4 $_\le$ x  $_3$ 0.20, 0 $_3$ y  $_3$ 0.33, x +0.000 $_3$ 1 $_3$ 2 x +0.005, x  $_3$ 4 x  $_3$ 5 からなり前記エピタキシャルクラッド層よりも屈折率の大きいエピタキシャルタラッド層よりも屈折率の大きいエピタキシャル路層と、からなることを特徴とする波長変換素子。

1

【請求項2】 前記基板はタングステンプロンズ型結晶 からなることを特徴とする請求項1記載の波長変換素 子。

【請求項3】 前記基板はK3Li2-x・・Nb5+x・・O 15+2x・・ (-0.4≤x''≤0.20, x+0.0005≤x''≤x+ 0.005, x≠x''≠x')、Ba6Nb8Ti2O30、Ba5 20 Ta10O30又はK2BiNb5O15からなることを特徴と する請求項2記載の波長変換素子。

【請求項4】 前記基板はサファイアまたは酸化マグネシウムからなり、前記基板及び前記エピタキシャルクラッド層の間に臨界膜厚のKNbO3若しくはK3Li 2-x ··· Nb5+x ··· O15+2x ··· ( $-0.4 \le x$  '''  $\le 0.20$ ,  $x+0.0005 \le x$  '''  $\le x+0.005$ ,  $x \ne x$  '''  $\ne x$  ')からなるバッファ層を有することを特徴とする請求項1記載の波長変換素子。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、第2高調波発生(Second Harmonic Generation:SHG) を利用した非線形光学結晶の導波路を有する波長変換素子に関する。

[0002]

【従来の技術】波長変換素子において、第2高調波発生を効率よく発生するためには位相整合条件を満たす必要がある。位相整合方法には、波長変換素子の基板結晶の複屈折性を利用し角度同調、温度同調、電界同調を用いて位相整合条件を満たす方法や、導波路のモード分散を用いることにより、導波路の膜厚、オーバーレイヤ、チェレンコフ放射、疑似位相整合など、種々の方法が試みられている。

【0003】波長変換素子の基板には、LiTaO 3 (以下、LTという)、LiNbO3 (以下、LNという)、KTiOPO4等の非線形光学定数の大きい強誘 電体が好ましく用いられている。例えば、LiNb1-x TaxO2 (0≤x≤1) (以下、LNTという) のバル ク結晶は融液から引上げるCZ法、TSSG法やノズル を使って結晶を引き下げるマイクロ結晶作製法などで形 成される。しかし、その結晶の高品質化、高均一化、大型化、導波路化などには難点があった。そこで、LNT結晶薄膜をサファイア等の基板上に形成するスパッタリング法が開発されている。

【0004】また、プラズマ気相成長法によりサファイア基板上にLNTの単結晶膜を作成する方法も、開発されている(特公平5-11078号公報)。これは酸素プラズマ中でLi、Ta、Nbを酸化させサファイア基板上にLNT単結晶膜をエピタキシャル成長させて堆積10 している。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】LNTは高融点、高キュリー点の強誘電体であって、さらに他の強誘電体よりも電機機械結合係数が大きいことが知られている。さらにLNTは非線形光学定数も大きいので、波長変換素子の使用に適している。しかしながら、これら諸特性がさらに高い強誘電体が波長変換素子の導波路のためには望まれている。

【0006】そこで、本発明の目的は、有機金属気相エピタキシ(以下、MOCVDという)法によって、基板上にLNTに代るKLiNbTaO系エピタキシャル層を有した基板からなる波長変換素子を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の波長変換素子は、基板と、少なくともリチウム(Li)、カリウム (K)、タンタル (Ta)及びニオブ (Nb)の有機化合物を昇華させた有機金属化合物ガスの各々を有機金属気相エピタキシ装置の成長室に配置された前記基板上へ 30 導入し、前記有機金属化合物ガスの反応により、前記基板の表面に堆積されたK3Li2-xNb5+x-yTayO15+2x ( $-0.4 \le x \le 0.20$ ,  $0 \le y \le 0.33$ )のエピタキシャルクラッド層と、前記エピタキシャルクラッド層上に堆積されたK3Li2-xNb5+x・-y・TayO15+2x・( $-0.4 \le x \le 0.20$ ,  $0 \le y \le 0.33$ )からなり前記エピタキシャルクラッド層よりも屈折率の大きいエピタキシャルクラッド層よりも屈折率の大きいエピタキシャル導波路層と、からなることを特徴とする。

[0008]

【実施例】以下に、本発明による実施例を図面を参照し40 つつ説明する。発明者は、MOCVD法によって基板上にLNTに代るKLiNbTaO系エピタキシャル層を形成し、このエピタキシャル層が波長変換案子に適する 導波路となることを知見し本発明に到った。

【0009】すなわち、MOCVD装置の反応室に基板を装填し、これを設定温度まで昇温して反応室内部を設定気圧まで減圧し、またMOCVD装置の気化器のそれぞれに出発原料として、ジピバロイルメタナトカリウム [K(C11H19O2)] (以下、K(DPM)という) と、ジピバロイルメタナトリチウム [Li(C11H19O 50 2)] (以下、Li(DPM)という)と、トリクロロ

20

30

してもよい。

ビス (ジピバロイルメタナト) ニオブ(V) [Nb (C 11 H19 O2) 2Cl3] (以下、Nb (DPM) 2Cl3とい う)と、ジピパロイルメタナトタンタル [Ta(C11 H 19O2)] (以下、Ta (DPM) という)と、を装填 して、これら出発原料をそれぞれ設定温度に保つことに より昇華させ有機金属化合物ガスとし、ガスを流量制御 されたArキャリアガスを用いて加熱基板が配置された 反応室へ導き、原料ガスを基板上に流すことによりKL i N b T a O系エピタキシャル単結晶薄膜、K3 L i 2-x N b 5+x-y T a y O 1 5+2x なる式で表される組成を持つ結 晶薄膜が成長できた。そして、基板上のエピタキシャル 層の成分の原子比変えて2層のエピタキシャル単結晶薄 膜を成膜し、エピタキシャル導波路を形成した波長変換 素子を作成した。

【0010】さらに具体的には、出発原料として、K (DPM)、Li (DPM)、Nb (DPM) 2Cl3及び Ta(DPM)を個別にベローズバルブ付きステンレス スチール製気化器に封入してCVDソースとした。これ ら原料をそれぞれ恒温空気浴槽中で設定温度に対して± 1℃以内に保ちつつ、160Torrの減圧下で昇華させ流 量調整されたArキャリアガスを用いてフローチャネル の付いた横型反応装置へ供給した。

【0011】恒温空気浴槽の設定温度はそれぞれ、K (DPM) が180℃~200℃、Li (DPM) が1 80℃~210℃、Nb (DPM) 2Cl3か170℃~1 90℃、及びTa (DPM) が160℃~190℃の温 度範囲から適宜選ばれた。反応装置中にはインコネルの サセプター上に石英トレイを置きその上に基板を配置 し、高周波加熱によって約500℃~700℃で加熱し た。鏡面研磨した基板を用いた。

【0012】Aェキャリアガスに導かれた原料ガスある いはそれらの混合物を、加熱基板の置かれたリアクタ内 に層流として流し、この基板上に、種々のエピタキシャ ルクラッド層を析出させた。この時のそれぞれの原料に 対するArキャリアガスの流量は、K (DPM) では2 00~400ml/分、Li (DPM) では100~2 00ml/分、Nb (DPM) 2Cl3では5~130ml /分、及びTa(DPM)では0~60ml/分の範囲 から適宜選ばれた。また、出発原料からの各酸化物の生 成には酸化反応をともなうため、反応ガスに一定量の酸 素を200~400ml/分程度添加した。なお、ガス 系はステンレススチールで配管し、真空系に連結してリ ークバルプにより反応系の圧力を調整した。

【0013】図1に示すように、基板1には、例えばK 3 L i 2 N b 5 O 15 等の K 3 L i 2-x'' N b 5+x'' O 15+2x''  $(-0.4 \le x'' \le 0.20, x + 0.0005 \le x'' \le x + 0.005,$  $x \neq x'' \neq x'$ ) \ Ba6Nb8Ti2O30\ Ba5Ta10 O30またはK2BiNbsO15の結晶基板を用い、それぞ れの+c面もしくは-c面上にK3Li2-xNb5+x-yT ayO15+2xなる組成を持つエピタキシャルクラッド層 2

を成長させ、さらにこエピタキシャルクラッド層の上へ K3 L i 2-x' N b 5+x'-y' T a y O 15+2x' なる組成で表さ れエピタキシャルクラッド層2より屈折率の大きいエピ タキシャル導波路層 3を成長させてスラブ導波路とし た。

【0014】K3Li2-x N b5+x-y T a y O15+2x はタン

グステンプロンズ型の結晶をなし、基板1に用いたK3 L i 2 N b 5 O 15, B a 6 N b 8 T i 2 O 30, B a 5 T a 10 O 30、 K2 B i N b 5 O 15 も同じ結晶系であるため、良好な エピタキシャルクラッド層2が成長し、その上には伝播 10 損失の少ないエピタキシャル導波路層3が形成できた。 【0015】基本波をこの屈折率の大きいエピタキシャ ル導波路層3に導波させることにより、良好な光閉じ込 めが達成され、高変換効率の波長変換素子が得られた。 さらに、K3Li2-xNb5+x-yTayO15+2xはLN、L T、LNTに比較して、光損傷しきい値が高いので、高 い出力まで安定した動作が得られた。K3Li2-xNb 5+x-y T a y O 15+2x 及びK3 L i 2-x' N b 5+x'-y' T a y O 15+2x'の両エピタキシャル層の組成に関しては、-0.4  $\leq x \leq 0.20$ 、 $0 \leq y \leq 0.33$ なる範囲が望ましかった。 【0016】さらに基本波の波長の揺らぎや、周囲の温 度変化に対しても波長変換素子が安定に動作する為に は、エピタキシャル導波路層3がエピタキシャルクラッ ド層 2 に対して、わずかに屈折率が大きいことが必要で ある。また、位相整合のために波長変換素子では、基本 波の波長 λ F と第 2 高調波の波長 λ S (= λ F / 2) とに 対して、結晶膜の屈折率がほとんど等しくなるような組 成でもって結晶膜を成長させることが必要である。逆

【0017】いずれの場合にも、エピタキシャル導波路 層3がエピタキシャルクラッド層2に対して、屈折率が 大きいことが必要である。このような屈折率の関係を実 現するには、エピタキシャルクラッド層2の組成を規定 するパラメータについて、y=0の場合には、x+0.0005≤x'≤x+0.005なる範囲を設定すれば良い。なお、 エピタキシャル導波路層3の膜厚については、エピタキ シャル導波路層 3 は 2 ~ 4 μ m が好ましく、正確には、 基本波および第2高調波の波長と、エピタキシャルクラ ッド層2の屈折率とから、基本波の導波光が基本モード で伝播するように定める。また、エピタキシャルクラッ ド層2の膜厚については、導波光のエバネッセントが基 板1に漏れ出ないように少なくとも2μm以上は確保す る必要がある。

に、結晶膜を成長させたならば、基本波の波長を選ん

で、基本波の波長 AFと第2高調波の波長 ASに対して、

結晶膜の屈折率がほとんど等しくなるような場合を設定

【0018】さらに、もっと安価な基板を用いてこのよ うな波長変換素子を実現するために、第2の実施例とし て、図2に示すように、基板1にサファイアあるいはM gOを用い、パッファー層4としてKNbO3や、例え

50

ばK3L i2Nb5O15等のK3Li2-x・・・ Nb5+x・・・ O 15+2x (-0.4  $\leq x$  '''  $\leq 0.20$ ,  $x + 0.0005 \leq x$  '''  $\leq$ x + 0.005, x ≠ x''' ≠ x') を薄く臨界膜厚0.1~0.3 μmで成膜し、その後に、K3 L i 2-x N b 5+x-y T a y O 15+2xなる組成を持つエピタキシャルクラッド層2を成 長させ、さらにこのエピタキシャルクラッド層2の上へ K3 L i 2-x' N b 5+x'-y' T a y O 15+2x' なる組成で表さ れるエピタキシャル導波路層3を成長させて導波路とし 波長変換素子を形成した。サファイアあるいはMgOの 基板方位は、それぞれ、R面および(100)面である。こ の第2の実施例によっても、光損傷しきい値が高く、高 出力まで安定した動作が得られる高変換効率の波長変換 素子が得られた。

【0019】 実際には、上記両実施例において、スラブ 導波層をエッチングによりリッジ導波路を形成するこ と、あるいは導波層3の上にさらにSiOzをストライ プ状に装荷する等の方法により導波路を3次元化するこ ともできる。また、本発明によれば、上記素子の3次元 導波路に交差する周期的分極反転層を形成して、非線形 光学効果による第2高調波出力がその伝播に伴ってコヒ 20 1 基板 ーレンス長毎に極大極小を周期的に繰返すことを利用し て、コヒーレンス長毎に発生する分極の符号を交互に反 転させて、第2高調波の出力の加算により出力を増大さ

せる疑似位相整合(QPM)の波長変換案子を形成でき る。さらに導波路の膜厚、オーバーレイヤなどの種々の 位相整合方法も用いることができる。

6

#### [0020]

【発明の効果】本発明によれば、MOCVD法を用い、 基板上にK3 L i 2-x N b5+x-y T a y O15+2x 単結晶薄膜 をエピタキシャル成長させることにより導波路を形成し たので、LN、LT、LNTに比して光損傷しきい値が 高く、高出力まで安定した動作が得られる高変換効率の 10 波長変換素子が得られる。さらに、キャリアーガスの流 量を変えることにより、容易に、結晶組成を変えること ができるので、導波路の屈折率、膜厚を精密に制御する ことができ製造容易な波長変換素子が得られる。

#### 【図面の簡単な説明】

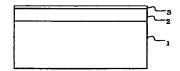
【図1】本発明による実施例の波長変換素子の概略断面 図である。

【図2】本発明による他の実施例の波長変換素子の概略 断面図である。

#### 【符号の説明】

- - 2 エピタキシャルクラッド層
  - 3 エピタキシャル導波路層
  - 4 バッファー層

図1]



【図2】

